## いくつかの重要な語句に関する注釈

- ACLR Adjacent Channel Leakage Ratio. Power ratio of adjacent channel leakage power to the desired signal.
  - 隣接チャネル漏洩電力比。送信機の変調性能を評価するための指標であり、送信機の非線形特性などにより所望波のチャネル帯域外に漏洩する電力で、所望波との電力比により表される
- **ADC, or Analog-to-Digital Converter** A device that converts a continuous physical quantity (usually voltage) to a digital number.
  - 連続的な物理量(通常は電圧)をディジタル値に変換する素子。
- Aliasing When the input signal contains frequency components higher than a half of the sampling frequency, these high-frequency components fold back as low-frequency components at the ADC output through the sampling.
  - エイリアシング。主にADCにおいて、入力信号に含まれるサンプリングレートの1/2よりも高い周波数成分の信号が、サンプリングにより低周波に折り返して現れること。
- Anti-Aliasing Filter A filter used to prevent aliasing by removing high-frequency components.
  - アンチエイリアシングフィルタ。エイリアシングを防止するために高周波成分を除去する目的で使用されるフィルタ。
- Antifuse A kind of one-time programmable devices. It starts with a high resistance and changes to a low resistance by applying a write voltage to form a permanent conduction path.
   1 回のみプログラム可能な素子で、高抵抗から始まり、書き込み電圧を印可することにより永続的な伝導パスを形成し低抵抗に変化する。
- Back-End-of-Line/BEOL, Middle of Line/MOL, and Front-End-of-Line/FEOL In integrated circuit manufacturing, transistors and other active devices are built at the <u>front end of</u> the manufacturing <u>line</u> (FEOL), contacts on the active areas and gates are built at the <u>middle of</u> the manufacturing <u>line</u> (MOL) and the interconnect, or the wiring, is built at the <u>back end of</u> the manufacturing <u>line</u> (BEOL).
  - 集積回路製造において、最初に形成されるトランジスタや他のアクティブ素子をFEOL(the front end of the manufacturing line)、中間工程で形成される活性領域とゲート上のコンタクトを MOL(the middle of the manufacturing line)、そして終盤工程で形成される配線構造を BEOL(the back end of the manufacturing line)と呼ぶ。
- Back Side Power Delivery Network (BSPDN) Back Side Power Delivery Network (BSPDN) addresses the challenges posed by traditional frontside power supply networks as semiconductor chips scale down. BSPDN proposes a solution by moving the entire distribution network to the backside of the silicon wafer, which currently serves as a support substrate for mechanical strength. By separating the power delivery network from the signal network, this approach allows direct power supply to standard cells via wide, low-resistance metal lines without the need to traverse complex high-layer BEOL stacks.
  - Back side Power Delivery Network(BSPDN)は、半導体チップが縮小するにつれてこれまでの表面側電源供給ネットワークがもたらす課題に対処する。BSPDN は電源ネットワーク全体をシリコンウェハの裏面に移動することで解決策を提案する。電力供給ネットワークを信号ネットワークから分離することで、広くて低抵抗の金属配線を介してスタンダードセルに直接電力を供給することを可能にする。複雑な高層BEOLスタック配線を通過する必要がない。
- **Bi-Phase On-Off-Keying (BPOOK)** A modulation scheme of data communication. Carrier amplitude is modulated between zero and one depending on the baseband data. Furthermore, carrier phase is also changed between 0 and 180° when the baseband data is "one". Compared with the OOK and BPSK, the spectrum efficiency is improved, and data rate can be

doubled with the same spectrum bandwidth. Same as the OOK, envelope detector can be used for demodulation and suited for low power operation.

データ通信における変調方式の一つ。ベースバンドデータが"0"のとき、搬送波の振幅を 0 とし、ベースバンドデータが"1"のとき、搬送波の位相を 0°と 180°で切り替える。OOK や BPSK とくらべて周波数利用効率を改善することができ、同じ周波数帯域で 2 倍のデータレートを実現できる。さらに、OOK と同様に包絡線検波器で復調できるため、低電力動作に向いている。

- **Bi-Phase Shift Keying (BPSK)** A modulation scheme of data communication. Carrier phase is modulated between 0 and 180° depending on baseband data. Compared with OOK, receiver sensitivity can be improved by using coherent detector because the distance between signal points are large and required signal-to-noise ratio can be relaxed. データ通信における変調方式の一つ。搬送波の位相をベースバンドデータに応じて0°と 180°の間で切り替える。OOK 変調に比べて、同期検波を用いることで信号点間の距離が広くとることができ、所要 S/N 比が緩和されるため、受信機感度を上げることができる。
- Body Area Network (BAN) Network technologies especially for very small area around a body. Sometimes, used as a synonym of "BCC".
   人体のごく近傍で構築される情報通信ネットワークのこと。基盤となる通信技術である"BCC" と同義で用いられることもある。
- **Body Channel Communication (BCC)** Wireless communication technology using electromagnetic transmission through living body. ワイヤレス通信において、空中ではなく、生体の中を伝搬する電磁現象を利用したもの。
- **Bootstrapped Switch** Characteristics of a switch made of transistors, such as its ON resistance are usually dependent on its input signal. This introduces distortion at the output of the switch, which is problematic especially in a sample-and-hold circuit used in analog-to-digital converters. Switch bootstrapping is a circuit technique to mitigate this signal dependence of the switch characteristic. When the switch is ON, the input voltage signal to the source terminal of the transistor is also added to the gate control voltage in order to cancel out the input signal component in the voltage between gate and source terminals.
  - 一般的に、トランジスタで作られたスイッチではオン抵抗などの特性は入力信号に依存する。これによりスイッチ出力には歪みが生じ、特にアナログ・デジタル変換回路におけるサンプル・ホールド回路などで問題となる。スイッチのブートストラップはこのスイッチ特性の信号依存性を緩和する回路技術である。スイッチがオン状態であるとき、トランジスタのソース端子に印可される入力電圧信号をゲート制御電圧にも加算することでゲート・ソース間電圧の信号成分をキャンセルする。
- **Buck Converter** is a DC-to-DC power converter which steps down voltage (while stepping up current) from its input (supply) to its output (load). It is a class of switched-mode power supply (SMPS).

  DC-DC コンバータの一種で、特に入力から負荷の間で降圧を行うものを指す。スイ
  - DC-DC コンバータの一種で、特に人力から負荷の間で降圧を行うものを指す。スイッチング電源の一種。
- **BLE** Bluetooth Low Energy. Bluetooth is a wireless standard, and BLE is a Low-Energy (LE) mode in Bluetooth for Smartphone, IoT, etc. ブルートゥースローエナジー。無線通信規格ブルートゥースのうち、スマートフォンや IoT 用途に向けて低消費電力化が可能な通信モード。
- **Brain Computer Interface (BCI)** Technologies that retrieve information or intention from brain to use them in computer and other information systems. Various brain measurement methods including electric and optical schemes are applicable for BCI. 脳の情報や意図を取り出してコンピューターへの入力として利用するための計測・解析技術。脳からの計測には、各種の電気的、光学的手法が利用される。

- **Buried Power Rail (BPR)** Buried Power Rail (BPR) is a technology where power rails, which are typically located above the active layer of devices, are embedded and repositioned within the substrate or insulating layer beneath the device. These power rails supply external power from sources PCBs or package substrates to the entire device.
  - Buried Power Rail(BPR)は、デバイスのアクティブ層の上に位置する電源レールを、 基板またはデバイスの下に埋め込み、再配置する技術のこと。これらの電源レール は外部の電源(PCB やパッケージ基板など)からデバイス全体に電力を供給する。
- CC-CV Constant Current and Constant Voltage charging. Initially, CC mode is used to pump
  in large current at varying voltages. When a certain charging level is reached, charging process
  is switched to CV mode at the ending stages of charging. Most Li-ion batteries employ CC-CV
  mode of charging.
  - 最初は電池セルに一定の電流(大き目の定電流)を供給する。この状態を暫く続け、電池セルの端子電圧が規定値に達すると、定電流充電から定電圧充電に移行し、その後充電を完了する。ほとんどの Li イオン電池機器は、この充電方式を採用している。
- CDS (Correlated Double Sampling) Correlated double sampling is a method to cancel the fixed pattern and reset noise in the pixel. During the pixel readout cycle, two sample are taken and subtracted. One signal is taken when the pixel still in the reset state, and the other is taken when the charge has been transferred to the readout node.
  - 相関 2 重サンプリング。イメージセンサ読み出しノイズキャンセルのために使われる手法。読み出し時に、信号電荷が流入する前後の電圧レベルを取得し、差分をとる動作で行われる。
- Chiplet It means a tiny chip. Conventionally, multiple cores are mounted in one CPU chip, and multiple functional blocks are mounted in one SoC chip. As the number of cores are increasing, size of one chip also increases. Sometimes increased size causes yield loss, since number of defect is liner to a chip size. Fabricating all necessary functional blocks in one chip with same process node is not necessarily cost effective, since old process node is sometimes good enough to fabricate part of functional blocks. These issues drive the technological development to fabricate multi cores CPU by mounting chiplets in on package and fabricate a system by mounting chiplets of different functions in one package.
  - 小さいチップを意味する。従来は1つのCPUチップの中に複数コアを搭載したり、1つのSoCチップの中に複数の機能ブロックを搭載したりすることが行われてきた。ところがCPU内のコア数が増大するにつれてチップ面積が非常に大きくなり(1チップ当たりの欠陥数も増大する)、この事が歩留まりの低下を招くようになってきた。また、SoC内の複数の機能ブロックを全て1チップにして同じプロセスノードで作ることは必ずしもコスト効率が良くない(例えば旧いプロセスノードで十分な機能ブロックも最先端プロセスノードで作ることになる)。この事から、少数コア数の小さいチップ(Chiplet)をパッケージ上に複数搭載して複数コアCPUを形成したり、機能ブロックごとに小さいチップ(Chiplet)を作製してパッケージ上に複数搭載してシステムを形成したりすることが検討されている。
- **CIM (Compute-in-Memory)** The architecture for running computer calculations entirely in memory (e.g., in RAM or NVM). This architecture directly allows data processing in a memory array to achieve low power with massive computations such as deep learning. CIM uses analog or digital circuit techniques for processing units, which have advantages and weaknesses. 計算をメモリ内で行うメモリアーキテクチャ。メモリアレイから直接データを処理することで深層学習のような大量の演算を低消費電力で実現する。CIM は演算器にアナログもしくはデジタル回路技術を使用するが、それぞれ長所、欠点がある。
- CMOS image sensor(CIS) Image sensors based on the above CMOS manufacturing technology (complementary metal oxide semiconductor). On the other hand, conventional

image sensors called CCD (Charge coupled devices) are based on photodiode and poly-gate processes.

CMOS 技術を基礎とするイメージセンサを CMOS イメージセンサと呼び、これに対し、従来の CCD はフォトダイオードとゲート形成プロセスのみに立脚したイメージセンサである。

- CMOS/MOS/MOSFET/FET- Most transistors today are FETs, or field-effect transistors. Most FETs are built with CMOS manufacturing technology (complementary metal oxide semiconductor). Generically they are called MOSFETs, or sometimes MOS transistors. 今日用いられている大半のトランジスタは電界効果トランジスタ(FET: Field Effect Transistor)である。大抵の FET は CMOS 製造技術によって形成される(CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)。一般的に、これらは MOSFETs あるいは MOS transistors と呼ばれる。
- Compute Express Link (CXL) Compute Express Link is an open standard for high-speed, high capacity CPU-to-device and CPU-to-memory connections, designed for high performance data center computers. CXL is built on the serial PCI express physical and electrical interface and includes PCIe-based block input/output protocol (CXL.io) and new cache-coherent protocols for accessing system memory (CXL.cache) and device memory (CXL.mem.). The serial communication and pooling capabilities allows CXL memory to overcome performance and socket packaging limitations of common DIMM memory when implementing high store capacities.

Compute Express Link (CXL)は高性能なデータセンターコンピューター向けに設計された、CPU-デバイス間およびCPU-メモリ間を高速に接続するためのオープンスタンダードである。CXL は PCIe の物理的・電気的インターフェース上に構築されており、PCIe ベースのブロック入出力プロトコル(CXL.io)、システムメモリ(CXL.cache)およびデバイスメモリ(CXL.mem)にアクセスするための新しいキャッシュコヒーレントプロトコルから構成される。

Compound/III-V Semiconductors – Most semiconductors are silicon-based, but researchers
continue to investigate other semiconducting materials with higher electron mobilities because
they can be used to make faster devices. The tradeoff is that the materials are harder to work
with than silicon. Compound semiconductors are made of two or more elements (e.g. GaAs,
InP, GaN, etc.) which are generally found in groups III and V of the periodic table of the
elements.

現在主流となっている半導体はシリコンをベースとしているが、研究者は他の種類の半導体で高い電子移動度を有するものについても調査を続けている。より速いスイッチング速度を要求するデバイスに対する応用可能性があるからである。ただし、それらの物質はシリコンよりも取り扱いが難しい。化合物半導体は二つ、もしくは三つの元素から構成されており、例えば GaAs (砒化ガリウム)、InP (インジウムリン)、GaN (窒化ガリウム) などがあり、これらは一般的には周期律表の III 族とV族の元素 (一部に II 族-VI 族、IV 族-IV 族のものもある) から構成される。

Continuous-Time Delta-Sigma Modulator (CTDSM) – This type of DSM samples the signal
at the output of an integrator before a quantizer. Since the input signal is directly fed to the
continuous-time integrator, which works as an anti-aliasing filter, no additional external filter
is required.

連続時間型 $\Delta\Sigma$ 変調器。量子化器前の積分器出力で信号をサンプルする構造をとる。 入力信号は連続時間型の積分器に直接入力されるため、それ自身がアンチエイリア シングフィルタとして機能し、外部に別途フィルタを持つ必要がない。

• DAC or Digital-to Analog Converter – A device that converts digital data into an analog signal (current, voltage, or electric charge).

ディジタル値をアナログ信号(電流、電圧、電荷量)に変換する素子。

- **Delta-Sigma Modulation (DSM)** A technique to suppress low-frequency noise by shaping the frequency distribution of quantization noise by using negative feedback with integrators and a quantizer. It is often used for relatively low-frequency but high-resolution applications. Δ Σ 変調。積分器と量子化器で負帰還を構成することで A/D 変換における量子化雑音の周波数分布を変化させ低域の雑音を低減する技術。比較的低速のアプリケーションにおいて高精度が求められる場合に使用されることが多い。
- Dit This term stands for interface defect or its density. For MOSFET, Dit generally means the defects between channel and insulating oxide.
   界面欠陥、及び界面欠陥密度。MOSFET の場合 Dit は一般にチャネルとゲート酸化膜界面の欠陥を指す。
- DNN (Deep Neural Network) Neural network that has more than one layer of hidden units between its inputs and its outputs. Famous models include Convolutional Neural Network (CNN) and Recurrent Neural Network (RNN). The idea of realizing higher level functions by a neural network with multiple hidden layers was previously existing, but the convergence in the training using the traditional back propagation method was slow and the performance was insufficient. In recent years, the effectiveness of DNN was rediscovered thanks to the proposal of an effective training algorithm for multilayered neural networks and the significant performance improvement of computers. In addition, DNN has received a great deal of attention at the Image Recognition Contest (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge) held in 2012 as a result of the overwhelming performance of research teams using DNN. For these reasons, research on utilization of DNN in various fields including image recognition, speech recognition, etc. is currently active. The machine learning algorithm using DNN is called deep learning.

Neural network の中間層を多層にしたもの. 有名なモデルとして畳み込みニューラルネットワーク(Convolutional Neural Network: CNN)や再帰型ニューラルネットワーク(Recurrent Neural Network: RNN)などがある。NN を多層化することでより高級な機能を実現するというアイデアは古くから存在していたが、誤差逆伝搬法を用いた学習では収束が遅く、十分な結果が得られないという問題があった。これに対し、近年、多層ニューラルネットワークに対する有効な学習アルゴリズムが提案されたことと、計算機の大幅な性能向上により、その有効性が再発見されたこと、ならびに2012年に開催された画像認識コンテスト(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)において DNN を用いた研究チームが圧倒的な性能を達成して優勝したことで大きな脚光を浴び、現在、画像認識や音声認識等をはじめとする様々な分野における研究および具体的応用が活発となっている。DNN を用いた機械学習アルゴリズムのことを Deep learning(ディープラーニング、深層学習)と呼ぶ。

- **DRAM** Dynamic random access memory stores information as charge on a capacitor that must be periodically refreshed. Dedicated DRAM chips form the bulk of the main memory for typical computers, tablets, and smartphones. 随時読み書き可能なダイナミックメモリは、情報を容量に電荷の形で保管するため、定期的にリフレッシュが不可欠である。一般的なコンピューター、タブレットやスマートフォンの主記憶の大部分は専用の DRAM により構成されている。
- **Dual-Polarized MIMO** Dual polarized multiple-input, multiple-output is a method to increase the capacity of a wireless communication link by exploiting multipath propagation using both horizontal and vertical modes of polarization.

  二偏波 MIMO (multiple input multiple output)は、偏波の水平モードと垂直モードの両方を使用する方式。多重波伝搬を利用することで、無線通信リンクの容量を増やすことができる。
- **DVFS** Dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) is the adjustment of voltage and speed settings on a computing device's various processors, controller chips and peripheral devices to

optimize resource allotment for tasks and maximize power saving when those resources are not needed.

コンピューティングデバイスのさまざまなプロセッサ、コントローラチップ、および周辺機器の電圧および速度設定を調整して、タスクのリソース割り当てを最適化し、それらのリソースが不要なときに省電力を最大化する方法。

- DWDM Dense wavelength division multiplexing is one kind of wavelength division
  multiplexing (WDM) which simultaneously carries multiple optical signals of different
  wavelengths on a single optical fiber cable. DWDM refers to a communication method with a
  high wavelength density.
  - DWDM とは、1 本の光ファイバーケーブルに異なる波長の複数の光信号を同時に伝送する技術である WDM(Wavelength Division Multiplexing:波長分割多重)の一種で、波長密度の高い通信方式のこと。
- **EAM** Electro-absorption modulator is a type of optical modulator that applied electric field can modulate optical absorption through the Franz-Keldysh effect in bulk material or the quantum-confined Stark effect in multiple-quantum wells. 印加電界によりフランツ・ケルディッシュ効果(バルク材料中)あるいは量子閉じ込めシュタルク効果(多重量子井戸中)を通じた光吸収変調が可能な光変調器の一種。
- ECoG Electrocorticography (ECoG) is a type of electrophysiological monitoring that uses
  electrodes placed directly on the exposed surface of the brain to record electrical activity from
  the cerebral cortex.
  - 頭蓋骨内部の脳の皮質表面に直接接続した電極により皮質脳波を電気的に直接モニタリングする方法
- Effective Number of Bits (ENOB) Measure of the dynamic performance of ADCs, including
  noise and distortion effect, normalized to the performance of an otherwise ideal ADC with
  finite resolution.
  - ADC の動的特性を表す指標で、信号中の雑音や信号歪による信号劣化を含んだ値で、ENOB 値で示される有限の解像度を有する理想 ADC の特性として正規化した値である。
- **Electroencephalogram** (**EEG**) One of electric measurement methods to observe brain activity. Electrodes are placed on scalp or some other parts of the body and electric signals from the brain is amplified and observed. EEG includes both non-invasive and invasive methods. 脳波のこと。電気的に計測した脳活動であり、頭皮上や脳上に配置した各種の電極と増幅・記録装置によって得られる。体を傷つけずに計測する非侵襲的な手法での計測と、外科手術を伴う侵襲的手法での計測の両方を含む。
- **Electro Migration** High density electron flow moves metal atoms in the interconnect due to momentum exchange between an electron and a metal atom. This phenomenon is called "Electro Migration". In the worst case, this phenomenon causes void and turning into disconnection of the interconnect.
  - 高い密度の電子が配線中を流れる際に、電子と配線金属電子の間の運動量交換により、金属原子が動く現象。これをエレクトロマイグレーションと呼んでいる。最悪の場合、配線内にボイドを発生し、配線の断絶につながる。
- **EOT or equivalent oxide thickness** A distance to compare performance of high-k dielectrics with that of SiO<sub>2</sub> film. An SiO<sub>2</sub> film with the thickness of EOT has the same gate capacitance with the high-k material that is used. The higher k dielectrics can reduce EOT, which enhances the MOSFET performance.
  - 等価酸化膜厚。高誘電率膜の能力をシリコン酸化膜と比較するための膜厚。EOT の膜厚を持ったシリコン酸化膜は、比較される高誘電率膜と同じゲート容量を持つ。 比誘電率の高い誘電体ほど EOT を低減することができ、MOSFET の能力を向上する ことができる。

- **ESD** Electrostatic discharge. A sudden release of static electricity between two object caused by contact. If the ESD hits the integrated circuit, it may cause the device to fail or reduce the lifetime.
  - 静電気放電。静電気を持つ 2 つの物体を接触させたときの起こる放電現象。ESD が 集積回路に当たると、デバイスの故障や寿命の低下を引き起こす。
- **EUV** Extreme Ultra Violet. It is considered to next generation of light source used in a lithography process. EUV has smaller wave length (13.5 nm) than ArF (193 nm), finite patterning is possible using EUV. 極紫外光のこと。リソグラフィで用いる次世代光源と考えられている。EUV の波長 (13.5 nm)は ArF(193 nm)よりも短いため、より微細なパターン描画が可能になる。
- **EVM** Error vector magnitude is a measure used to quantify the performance of a digital radio transmitter or receiver and is analogous to metrics such as signal to noise ratio. エラーベクトル振幅は、デジタル変調信号の送信機または受信機の性能を定量化する指標で、信号対雑音比などのメトリックに類似している。
- **FD-SOI** —Fully depleted silicon on insulator is a process technology option that can offer speed and power advantages over conventional bulk silicon transistors. 完全空乏型の SOI。 (SOI については SOI の項を参照のこと) トランジスタ下のシリコン層を完全に空乏化することで、より高速、低消費電力を実現する事ができる。
- **FeRAM** FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory) is as fascinating type of non-volatile memory. FeRAM cells use a capacitor structure, similar to DRAM cells, but with a crucial difference. Instead of a conventional dielectric material, FeRAM employs ferroelectric material as the insulator between the capacitor plates. The key feature is the hysteresis effect due to the ferroelectric's positive and negative remnant polarization. FeRAM(強誘電体ランダムアクセスメモリ)は、不揮発性メモリの魅力的な 1 種である。FeRAM セルは DRAM セルと類似したキャパシタ構造を使用しているが、違いは通常の誘電体材料の代わりに、FeRAM はキャパシタ板の間の絶縁体として強誘電体
  - FinFET A transistor whose 3-D shape resembles a fin, usually with multiple gates surrounding it for better on/off switching control. 魚の背びれに似た形の 3 次元型トランジスタで、その形状を囲むようにゲート電極が配列されているもの。この構造によってオン/オフの制御特性が通常の平面型トランジスタよりも良好である。

材料を使用する、主要な特徴は、強誘電体の正と負の残留分極によるヒステリシス

- Front-End/FEOL and Back-End/BEOL In integrated circuit manufacturing, transistors and other active devices are built first (at the <u>front end of</u> the manufacturing <u>line</u> or FEOL), while the interconnect, or the wiring, is built afterward, at the "<u>back end</u>" of the manufacturing <u>line</u> (BEOL).
  - Back-End/BEOL の項を参照のこと。

効果である。

- $f_t/f_{max}$  Cutoff frequency ( $f_t$ ) and maximum oscillation frequency ( $f_{max}$ ) are benchmarks of high-frequency performance of transistors.  $f_t$  is the frequency when the current gain of transistors becomes unity.  $f_{max}$  is the frequency when the unilateral power gain becomes unity. From the view point of circuit performance,  $f_t$  tends to be more important for digital logic circuits. On the other hand,  $f_{max}$  tends to be more important for high-frequency analog circuits. 電流利得遮断周波数( $f_t$ )と最大発振周波数( $f_{max}$ )はトランジスタにおける高周波特性の指標である。 $f_t$  は電流利得が 1 となる周波数であり、 $f_{max}$  はユニラテラル電力利得が 1 となる周波数である。一回路性能の観点でみると、デジタル論理回路では  $f_t$  が重要視される傾向があるが、高周波アナログ回路では  $f_{max}$ の方が重要とされる傾向がある。
- Gate All Around (GAA) Transistor a MOS transistor in which a gate electrode is placed on all four sides of the channel or on all the surface of the wire-shaped channel.

ゲート電極がナノワイヤチャネルの下部にも潜り込み、チャネル全体を取り囲む構造をもつ MOS トランジスタ。FinFET よりも更に短チャネル効果の抑制に有効である。

- Global shutter Method of capturing entire scene at single instant in time, rather than by scanning across the scene, like rolling shutter.

  画面全体を、ローリングシャッタのように逐次的にスキャンすることなく、同一タイミングにて取得する手法。
- **Gm** Transconductance. In MOSFET, Gm is defined as the change in the drain current divided by the small change in the gate/source voltage with a constant drain/source voltage. 相互コンダクタンス。MOSFET の場合、ドレイン・ソース間電圧が一定の状態における微小ゲート・ソース間電圧変位に対する電流変位で定義される (Gm=∂I<sub>DS</sub>/∂V<sub>GS</sub>)。
- **HEMT** High Electron Mobility Transistor, also known as heterostructure FET (HFET) or modulation-doped FET (MODFET). A HEMT is based on a heterojunction which consists of two semiconductors with different band gaps (see also Compound/III-V Semiconductors). By choosing proper materials, the band discontinuity forms high-mobility two-dimensional electron gas at the hetero interface. 高移動度トランジスタ。ヘテロ構造 FET (HFET:Heterostructure FET) あるいは変調ドープ FET (MODFET: Modulation-Doped FET) としても知られる。HEMT は異なるバンドギャップを持った2つの半導体からなるヘテロ界面を持ったデバイスである。適当な物質を選ぶことにより、このヘテロ界面に高移動度の 2 次元電子ガスが形成される。
- **Heterogeneous Integration** Heterogeneous Integration refers to the integration of separately manufactured components into a higher-level assembly that, in the aggregate, provides enhanced functionality and improved operating characteristics.

  ヘテロジニアスインテグレーションは別々に製造された異種チップをハイレベルな アセンブリに統合することである。これにより、集積度が向上し、動作特性が改善される。
- **Hysteretic control** is a control method for DC-DC converters where a comparator monitors the output voltage and controls the power switch. This method is useful in applications like CPUs and FPGAs where rapid response against load current variation is required. DC-DC コンバータ出力電圧をヒステリシス特性を持ったコンパレータでモニタし、その出力に応じてパワースイッチのオン・オフを制御する方式。CPU や FPGA など、高速な負荷過渡応答が必要な場合に有効な手法として用いられる。
- HKMG, or High-k Dielectrics/Metal Gates A dielectric is an electrical insulator. "k" is the relative permittivity and is a measure of how well a material will prevent current flow between the gate electrode and the channel region of a field-effect transistor, while capacitively coupling the two to control on/off switching. In future CMOS integrated circuits (chips) the gate dielectric will need to provide capacitive coupling equivalent to that of a silicon-dioxide layer that is just a few atoms thick, to allow the length of the channel region to be scaled down to 10 nm and below. Metal gate materials are more compatible with high-k gate dielectrics than are traditional doped polycrystalline silicon material. Much progress has been made in recent years to integrate metal gates into the CMOS process flow for the manufacture of high-performance chips.

誘電体は電気的には絶縁物であって MOSFET、MOS キャパシタのゲート電極とチャネル部の間に配置される。"k"は比誘電率を示し、これの大きさによって MOSFET におけるゲート電極と基板間のリーク電流やゲート電極と基板間の容量カップリングが影響を受ける。近未来の CMOS 集積回路においてはシリコン酸化膜を基準にすると数 nm の薄さに匹敵するような容量値が必要とされ、これによってゲート長を 10 nm 以下にスケーリングすることが可能となる。一方、金属ゲート電極は伝統的に使

- 用されてきたポリシリコンゲート電極よりも高誘電率材料と相性が良いことが知られている。ハイパフォーマンスチップの CMOS 製造プロセスに用いられている。
- **HTOL** High temperature operating life. A reliability test of evaluating life time of semiconductor device operating at actual condition with high temperature. It takes relatively longer time for this test so that the ware-out failure, not initial breakdown, is detected. 高温動作寿命試験。実際の動作条件での半導体素子の寿命を高温化で評価する。結果が初期不良に影響されず、半導体素子の使用による劣化が評価できるように比較的長時間をかけて試験が行われる。
- **IEEE 802.11ad** A standard for ultra-high-speed wireless communication which uses millimeter wave (60GHz band) **60GHz** 帯のミリ波を使用する超高速無線データ通信用の規格.
- **IGZO** –Acronym for amorphous semiconductor consisting of Indium, Gallium, Zinc, and oxygen. インジウム (Indium)、ガリウム (Gallium)、亜鉛 (Zinc)、酸素 (Oxygen) から構成される酸化物半導体の略称。近年、多層配線内に形成できるトランジスタとしても注目されている。
- III-V see Compound/III-V Semiconductors Compound/III-V Semiconductors の項を参照のこと。
- **Instrumentation Amplifier (IA)** A universal amplifier circuit block based on operational amplifier and some additional devices. It can be used to various measurement applications. 計装アンプと呼ばれ、通常はオペアンプをベースとした回路ブロックで、既定の増幅率や各種の性能を実現してある。
- **Integrated Circuit** An electrical circuit comprising many interconnected elements (e.g. transistors, diodes, capacitors, resistors, inductors) built on a semiconducting substrate. 半導体基板上に組み上げられた電気的回路であって、多数の素子(例えばトランジスタ、ダイオード、容量素子、抵抗素子、インダクタなど)が配線で結ばれているものを指す。
- Interconnect The metal lines, or wiring, connecting transistors and other circuit elements.
   See Back-End/BEOL.
   金属の線、もしくはワイヤーでトランジスタと他の回路素子とを結んでいるもの。
   金属配線のこと。Back-End/BEOLのところも参照のこと。
- **Interposer** An electrical interface between chips or between socket and chips. The purpose of an interposer is to connect chips and sockets with different I/O terminals. インターポーザー。チップ間、もしくはソケットとチップ間の電気的なインターフェース。インターポーザーの役目は異なる入出力端子を用いたチップやソケットを結合することである。
- Known good die (KGD) A die which is known as a good die by testing. Sometimes, multiple chips like a logic, a memory, and a communications chips are mounted in one package as one module. If one of chips in a module has a failure, a whole module is classified as a failed and other good chips in a same module will be wasted. To improve the yield of a module and reduce number of wasted chips, it is important to select KGD before integrating chips into a module. テストによってあらかじめ良品であることがわかっているチップ(ダイ)。ロジック、メモリ、通信用 RF チップなど複数のチップを 1 つのパッケージに搭載しモジュール化することがある。この際、どれか一つのチップでも故障品があると、モジュール化した際にモジュール全体が不良品となってしまい、正常品である他のチップまで無駄になってしまう。モジュールの歩留まりを上げ、無駄になるチップを減らすためにはモジュール化する前に KGD を選別しておくことが有効である。
- **LiDAR** An acronym representing "light detection and ranging" is a method of measuring distance to a target by illuminating with laser light and measuring the differences in return times and/or wavelengths of the reflected light with a sensor.

「レーザー光による検知と測距」の頭字語。レーザー光を照射し、センサーで反射 光の戻り時間や波長の違いを測定することにより、ターゲットまでの距離を測定す る方法である。

- **Linear Voltage Regulator** Maintain a steady voltage by changing output resistance according to load current. It requires a higher input voltage than output voltage and normally results in lower efficiency than a switching regulator. 負荷電流に応じて出力抵抗を変化させることで一定電圧を保持する電源回路。出力電圧に対して高い入力電圧が必要かつ一般的にはスイッチングレギュレータなどと比較して電力効率が低い。
- Link budget A difference between TX power and RX sensitivity, which is a metric for wireless communication range.
   リンク・バジェットは 送信電力と受信感度の差。無線通信可能な距離の指標となる。
- Low-k Dielectrics/Interconnect Interconnect refers to the metal wires that connect elements together in an integrated circuit (chip). The close proximity of adjacent wires can result in capacitance that can limit chip performance. A low-k dielectric electrically insulates the copper lines while minimizing their mutual capacitance; however, these materials are generally more fragile and thus pose challenges for manufacturing.
  - Interconnect は金属配線のことで、これは集積回路内(チップ内)の各素子を結んでいる。スケーリングが進み、隣接する金属配線同士が接近するとこの両者間の寄生容量が無視できなくなり、これがチップの性能を律速する。したがって低誘電率材料を用いてこれらの銅線を電気的に絶縁しながら配線間容量を低減する。ただし、これらの低誘電率材料は一般的には壊れやすく、比誘電率の低い材料ほど量産の難易度は高くなる。
- **Magnetic core** is a piece of magnetic material with a high magnetic permeability used to confine and guide magnetic fields used in devices such as inductors and transformers. 透磁率の高い材質でできており、インダクタやトラスフォーマなどの芯に配置すると磁束の閉じ込めによって実効的なインダクタンス値を増加させることができる。
- MCU Microcontroller unit. Microcontrollers typically contain a processor core, memory, and input/output peripherals and are designed for embedded applications. マイクロコントローラユニット。マイクロコントローラは一般的にプロセッサコア、メモリ、周辺入出力 I/O を含んでおり、組み込みアプリケーション向けに設計される。
- **MEMS** A micro-electro-mechanical system, containing micrometer-scale moving parts. マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムのことで、マイクロメーター程度の大きさの機械的な可動部を持つ部品を指す。 スイッチや可変キャパシタ、各種センサーなどがこの **MEMS** で構成されている。
- Metal Insulator Metal (MIM) Metal Insulator Metal (MIM) capacitors are another class of compact capacitors with distinct advantages. They are like a parallel plate capacitor, in which metal plates (electrodes) are separated by an insulating material (dielectric). These capacitors are widely used because they exhibit high capacitance per unit area. To further enhance the capacitance value, MIM capacitors are typically constructed using three plates, two metal layers from the standard fabrication process (which often are the topmost layers), and a special metal layer in the middle. This unique arrangement allows MIM capacitors to achieve higher capacitance density while maintaining the advantages of stable performance and low leakage associated with their insulating dielectric material.

Metal Insulator Metal(MIM)キャパシタは、異なる特性を持つコンパクトなキャパシタの1種である。MIM は平行平板キャパシタの構造で、金属板(電極)が絶縁材料(誘電体)で分離されている。MIM キャパシタは単位面積あたりの高いキャパシタンスを示すため広く利用される。MIM キャパシタは高いキャパシタンス密度を実現しながら、絶縁性のある誘電体材料に関連する安定した性能を維持できる。

- **MONOS** A non-volatile memory element with metal gate-oxide-nitride-oxide-silicon channel multilayer structure. The data or the charges are stored in charge traps in the nitride layer, and the data is read out by the amount of the current flowing through the channel. メタルゲート-酸化膜-窒化膜-酸化膜-シリコンチャネルの多層構造で構成され、窒化膜内の電荷トラップに電荷を蓄積してデータを記憶し、チャネルを流れる電流量としてデータを読み出す不揮発性メモリ素子。
- N-bit Quantization Machine learning technique to reduce circuit area for arithmetic calculation. Originally, machine learning uses floating-point precision, but it requires floating-point units in the processor. N-bit Quantization applies N-bit width numbers to represent floating-point values by quantizing. On the other hand, this technique causes degradation of the accuracy of the machine learning model.
  - N ビット量子化とは、算術演算における回路規模削減のための機械学習手法のこと。本来、機械学習は浮動小数点精度を用いるが、プロセッサに浮動小数点演算ユニットを必要とする。N ビット量子化は量子化によって浮動小数点数値を N ビット幅の数値で表現する。一方でこの手法は機械学習モデルの精度劣化を引き起こす。
- NAND Flash Memory A flash memory with not-AND type (non-conjunction) circuit structure.
  - Not-AND型(否定論理和型)の回路構造を持つフラッシュメモリー。
- **N(P)BTI** Negative (Positive) Bias Temperature Instability. The phenomenon happened in PFET (NFET) when negative (positive) bias is continuously applied to the gate and kept with high temperature. The absolute value of threshold voltage increases with bias applied time. 負(正)バイアス温度不安定性。本現象は高温状態でP(N)型トランジスタのゲートに連続的に負(正)バイアスを印加した場合に発生する。しきい値の絶対値がバイアス印加時間と共に増大する。
- Neural Network A mathematical model aimed at mimicking the characteristics of brain function by computer simulation. It is composed of an input layer, a hidden layer, an output layer and a wiring connecting each unit. Each wire has a parameter called connecting weight. Units of each layer have a function of inputting data multiplied by connecting weight to data propagating from a number of units of the former layer, and outputting results applied to a predetermined function (activation function). A method of applying a test dataset of input-output pairs and finding a suitable set of connecting weights which gives a target function is called supervised learning. In supervised learning, an algorithm called back propagation is generally used. By applying the set of connecting weights obtained by supervised learning, it is possible to obtain a function which gives desired input-output relation.
  - 脳機能の特性を計算機上のシミュレーションによって表現することを目的とした数学的モデル.複数のユニットから成る入力層、中間層、出力層、および入力層~中間層と中間層~出力層の各ユニット間を繋ぐ配線によって構成され、配線には結合荷重と呼ばれるパラメーターが与えられる。各層のユニットは、前層の複数のユニットから伝搬するデータに結合荷重をかけ合わせたものを入力とし、あらかじめ与えられた関数(活性化関数)に適用した結果を出力する機能を持つ。幾つかの入力例と各入力に対する目標出力を与え、目標出力と実際の出力が一致するように結合荷重を調整する方法を教師あり学習と呼ぶ。学習においては一般的にバックプロパゲーション(誤差逆伝搬法)と呼ばれるアルゴリズムが用いられる。学習によって得られた結合荷重を用いることで、入力ユニットにデータを与えたときに所望の出力が得られるような機能を得ることができる。
- N-FET/P-FET or NMOS/PMOS MOSFETs come in two varieties (n-channel or p-channel) which operate in a complementary fashion.

  MOSFET は n 型チャネル(電子がキャリアとなる)と p 型チャネル(ホールがキャ

リアとなる)の2種類があり、両者を組み合わせて相補的に使われる。

- **Non-volatile memory (NVM)** A type of computer memory that retains its stored information even when the power is off.
  - 不揮発性メモリのこと。電源電圧が印加されていなくても蓄積されているデータが 失われないタイプのコンピューター記憶装置のことを言う。
- On-Off-Keying (OOK) A modulation scheme of data communication. Carrier amplitude is directly modulated between one and zero depending on baseband data. Simple envelope detector can be used for demodulation and suited for low power transceiver. データ通信における変調方式の一つ。搬送波の振幅がベースバンドデータに応じて、直接1か0に変調される。包絡線検波で復調できるため、低電力送受信機に向いている。
- **Ovonic Threshold Switch** A type of two terminals switch which turns on at the exact applied voltage (threshold voltage). It is used as a selector switch of 3 dimensional cross point memory array to suppress unintended leakage from unselected cells. 特定の電圧(しきい値)を印加することによりオンする 2 端子型スイッチ素子の 1 種。 3 次元クロスポイント型メモリアレイにおいて、非選択セルからの意図しないリーク電流を抑制するセレクタとして用いられる。
- **PAM4** 4-level pulse amplitude modulation. In communication, the data is represented as one of four discrete levels. This means that each symbol can encode two bits of data instead of the conventional 1 bit/symbol. For the same symbol rate and bandwidth, this doubles the data throughput. 4 値のパルス振幅変調方式。通信分野において、データは電圧レベルの離散値の1つ
  - 4値のパルス振幅変調方式。通信分野において、データは電圧レベルの離散値の1つとして表現される。つまり従来型の1シンボルあたり1ビットであるのに対し、4値の各シンボルは2ビット/シンボルにエンコードすることができる。同じシンボルレート、帯域幅では、2倍のスループットを得ることができる変調方式。
- Phase-Change Memory/PCM Phase-change materials have crystalline and non-crystalline states which are used to represent the digits "0" or "1" in a non-volatile memory. Electrical current is used to toggle between the two states heat from the current causes the material to change its state.
  - 相変化型メモリのこと。これは結晶状態と非結晶状態を"0"と"1"に割り当ててメモリとするもので、不揮発性メモリの一種。電流を流すことによって生じた熱によって物質の状態が変わり、この"1"、"0"の2つの状態を切り替えることができる。
- **Power Efficiency Factor (PEF)** A metric to characterize amplifiers. It is typically used to compare neural signal amplifiers. It can be used to show how small power consumption the amplifier is, comparing with its performance. 増幅器の性能指数として利用されているもので、アンプの性能に対してどれくらい省電力できているかの目安となる。生体や神経の計測アンプの比較に利用されるこ

とが多い。

- **Pulse Frequency Modulation (PFM) control** is a control method where the pulse frequency is changed, being different from pulse width modulation (PWM) control where the frequency is constant and only the pulse width is changed. In DC-DC converters, this control method can achieve better power conversion efficiency in light load conditions than PWM control. 周波数一定の元でパルス幅を制御する PWM 方式に比べ、周波数も可変にする制御方式であり、DC-DC コンバータの低負荷時の効率を上げるのに有効な制御手法。
- **QAM** Quadrature Amplitude Modulation is a digital modulation method which conveys information based on both the amplitude and phase differences of a carrier signal. 直交振幅変調は、キャリア信号の振幅と位相の両方の差に基づいて情報を伝達するデジタル変調方式。
- Quantization A process of converting a continuous signal into a set of discrete values with a finite resolution.
  - 量子化。連続的な信号を有限の分解能で離散的な値に変換するプロセスのこと。

- **Quantization Noise** Noise associated with the error caused by quantization of a continuous signal.
  - 量子化雑音。連続的な信号を量子化することにより生じる誤差に起因する雑音。
- Quantum Bit (Qubit) In quantum computing, a qubit or quantum bit is a unit of quantum information. A qubit is a two-state quantum-mechanical system.

  量子ビットとは、量子情報の最小単位のことである。量子情報では、従来の情報の取扱量の最小単位であるビットの代わりに、情報を量子力学的 2 準位系の状態ベクトルで表現する。古典ビットは 0 か 1 かのどちらかの状態しかとることができないが、量子ビットは、0 と 1 だけでなく 0 と 1 の状態の量子力学的重ね合わせ状態もとることができる。
- Quantum Dot (QD) Very small semiconductor particles, only several nanometers in size, so small that their optical and electronic properties differ from those of larger particles. Quantum dots exhibit properties that are intermediate between those of bulk semiconductors and those of discrete molecules.
  - 量子ドットとは、3次元全ての方向から移動方向が制限された電子の状態のこと。量子ドットは、半導体などの物質の励起子が三次元空間全方位で閉じ込められている。 その結果、そのような物質はバルク半導体と離散分子系の中間的な電子物性を持つ。
- **ReRAM or RRAM** Resistive random-access memory. A non-volatile random access memory that stores the binary digit by changing the resistivity of material between electrodes. 抵抗変化型メモリのこと. なんらかのパラメーター変化によって生じる素子の抵抗変化をデータ蓄積の目的に用いた不揮発性メモリの一種。
- **Rivest-Shamir-Adleman (RSA)-4K** A public-key cryptosystem widely used for secure data transmission with a 4096 bit key. 4096 ビットの鍵を使用した公開鍵暗号システム。セキュアなデータ送信に広く使用されている。
- **ROI** (**Region of Interest**) A ROI is the region which defines the borders of an object under consideration. When capturing the image, individual points of interest can be observed and evaluated.
  - 関心のある領域、対象領域のこと。イメージングで観察/測定する領域を絞ることがあり、その特定の領域を示す。
- **SAR ADC** A successive approximation ADC is a type of analog-to-digital converter that converts a continuous analog waveform into a discrete digital representation via a binary search through all possible quantization levels before finally converging upon a digital output for each conversion.
  - 逐次比較型 ADC は、連続的なアナログ波を離散的なディジタル値に変換する ADC の一種。変換では、すべての可能な量子化レベルをバイナリ検索しながら最終的なディジタル出力に収束させる。
- **Selector Only Memory (SOM)** Selector Only Memory is an intriguing non-volatile memory technology that has garnered attention in the field of computing.

  Selector Only Memory(SOM)は不揮発性メモリの1種であり、SOM はメモリとセレク
  - タの両方として動作する材料とこれを挟む 2 つの電極から構成される。3D クロスポイントメモリと比較して SOM は低い書き込み遅延とセルの消費電力を提供する。SK hynix の SOM は AI において CXL メモリのリーディングソリューションとして台頭している。
- **Synthetic Anti-Ferromagnetic (SAF)**—Synthetically formed anti-ferromagnetic is combined with ferro-magnetic/para-magnetic/ferro-magnetic, such as CoFe- Ru- CoFe. CoFe-Ru-CoFe などのように、強磁性/常磁性/強磁性の組み合わせによって,人工的に作られた反磁性体のこと。
- **Sampling** A process of converting a continuous-time signal into a discrete-time signal by capturing the signal at uniform time interval.

- 標本化。一定の時間間隔で信号を取り込むことで連続時間信号を離散時間信号に変換するプロセスのこと。
- SCA Side-channel attach is an attack based on information gained from the implementation
  of a computer system to gain access to cryptographic keys or other information that would
  weaken or allow access to the encrypted data.
  - サイドチャネル攻撃は、コンピュータシステムの動作時の消費電力や電磁放射ノイズ等の物理情報を外部から観測することによる、セキュリティ攻撃手法の一つ。暗 号化キーやその他の情報(データの暗号化を弱める、もしくは暗号化されたデータ へのアクセス許可する)を盗み取ることを目的とする。
- Scaling/Density/Integration Scaling is making transistors and other circuit elements smaller so that more of them will fit on a chip. A denser chip contains more transistors in a given area. Integration is combining circuit elements on a chip to add more functions to achieve lower cost per function.
  - Scaling (スケーリング) とはトランジスタや他の回路素子を小さく形成して、一つのチップ上において多くの部品の搭載を可能にすることを指す。Density はチップ上に載っているトランジスタの密度で、これが大きいほど多くのトランジスタが搭載されている。また、Integration(インテグレーション)は回路素子をチップ上に形成して機能をたくさん追加することを示す。多くの機能が詰め込まれれば、機能あたりのコストは低減される。
- **Seebeck effect** The effect of converting temperature difference between two sides of material into generated voltage difference between two sides of material. 物質の両端に温度差を与えると、両端に電位差を生じる効果のこと。
- **Semiconductor** A material that can be made to conduct or to block the passage of electrical current, giving the ability to store and process information.

  半導体のこと。半導体は金属ほど電気抵抗が低くないが、絶縁体よりは電気抵抗が低い材料で、その電流を流したりブロックしたりすることでデータを蓄積したり、情報を処理したりする。
- **SER** Soft Error Rate. When a neutron from space or alpha lay from a package hits a device in a semiconductor chip, charge is generated in a device. This generated charge has possibility to cause flip of stored data. This phenomenon is called soft error and soft error rate is rate at which a semiconductor device encounters. ソフトエラー率。宇宙から飛来する中性子やパッケージからのアルファ線が半導体
  - ソフトエラー率。宇宙から飛来する中性子やパッケージからのアルファ線が半導体素子内の素子に衝突すると、電荷を発生する。発生した電荷は、素子内に保存されているデータを反転させることがある。この現象をソフトエラーと呼び、ソフトエラー率はデバイスがソフトエラーを発生させる確率である。
- **SFDR** Spurious Free Dynamic Range is a standard metric for analog-to-digital converter and digital-to-analog converter. SFDR indicates in dB the ratio between the powers of the converted main signal and the strongest spurious signal.

  SFDR は ADC や DAC 用の標準的な測定基準。変換された主信号のパワーに対する最

も大きなスプリアスのパワーの比をデシベル単位で示す。

- **SFQ logic** Single-Flux-Quantum (SFQ) logic is a superconductor-based, 100-GHz-class computing technology operating at a cryogenic temperature; in which binary information is represented by the absence or presence of a quantized magnetic flux in superconductor rings, and Josephson junctions are used for switching elements.
  - 単一磁束量子ロジックは、極低温で100GHz級動作が可能な超伝導体ベースのコンピューティング技術。超伝導リング内で量子化された磁束の有無に基づいてバイナリ情報を表現し、ジョセフソン接合をスイッチング素子として用いる。
- **SiP**—System in a package (SiP) is a combination of multiple electronic components of different functionality, assembled in a single unit, and providing multiple functions associated with a system or sub-system.

- パッケージ中のシステムは、異なる機能をもった複数の電子部品の組み合わせであり、単一のユニットで組み立てられ、システムまたはサブシステムに関連するさまざまな機能を提供する。
- SNDR Signal-to-noise and distortion ratio is a standard metric for analog-to-digital converter and digital-to-analog converter. SNDR indicates in dB the ratio between the powers of the converted main signal and the sum of the noise and the generated harmonic spurs. SNDR は ADC や DAC 用の標準的な測定基準。変換された主信号のパワーに対するノイズと歪成分を合わせたパワーの比をデシベル単位で示す。
- **SPAD** SPAD(Single photon avalanche diode) is a type of APD (avalanche photodiode), a photoreceptor that utilize avalanche phenomena in which a large number of electrons are produced by a single incident photon, to increase photosensitivity.

  SPAD は APD (アバランシェ・フォトダイオード) の一種で、1 つの光子の入射で大量の電子を生じさせる「アバランシェ現象」を利用して受光感度を高めた受光素子。
- **SoC** A system-on-a-chip. An integrated circuit which integrates all necessary components of a computer or other electronic system on a single chip. システムオンチップ。1つのチップの上にコンピューターや電子システムに必要なすべての素子を集積した物。
- **SOI** A silicon-on-insulator substrate, used to reduce parasitic capacitance and thereby improve integrated circuit performance.

  "Silicon-on-Insulator"の略。日本語でも SOI(エス・オー・アイもしくはソイ)、シリコン・オン・インシュレーターと言っている。半導体基板の上に絶縁膜を形成し、その上にさらに半導体層が構成されているもので、主としてその上部の半導体層中に回路素子を形成する。トランジスタの寄生容量が小さいので集積回路の性能向上に用いられる。
- **Silicon-on-Thin-Box** (**SOTB**) A logic transistor process technology in which the body is formed on the thin buried oxide. SOTB devices have advantages such as small Vth variation and low Vdd operation with dopant-less channel structure by Box (buried oxide) layer, contributing to energy reduction of logic circuits. 薄い埋め込み酸化膜 Box の上にボディが形成されるロジック向けトランジスタプロセス技術。Box 層によってチャネルにドーパントが不要になるため、論理しきい値の変動が抑えられ低電圧で動作するため、論理回路のエネルギー削減に寄与する。
- **Spiking Neural Network (SNN)** An artificial neural network that more closely mimic neural networks. The waveforms of signals exchanged between neurons are spike-shaped, and the intensity of these signals is expressed not by the magnitude or amplitude of the signal, but by frequency, timing, and the like. They mimicked the fact that living neurons use such spike signals.

  スパイキング ニューラル ネットワーク (SNN) は、ニューラル ネットワークをより厳
  - スパイキングニューフルネットリーグ(SNN)は、ニューフルネットリーグをより厳密に模倣するニューラルネットワークモデルの1つ。ニューロン間でやり取りする信号の波形が、スパイク状であり、この信号の強弱は、信号の大きさや振幅ではなく、頻度やタイミングなどで表現される。生体のニューロンがスパイク信号を用いていることを模倣したモデルとなっている。
- **Source-series termination (SST)** A technique employed in point-to-point signaling to avoid excessive overshoot or ringing by connecting termination to source in series. This is achieved by reducing the source voltage by approximately 50% close to the driver. ポイントツーポイント通信において、終端をソースに直列に接続することで過度なオーバーシュートやリンギングを抑えるテクニック。ドライバ近くで電圧を約 50%減少させることで達成される。
- SOT-MTJ spin-orbit torque magnetic tunnel junction

Compared to STT-MTJ used in STT-MRAM (STT-MTJ is two terminals), SOT-MTJ has three terminals. Spin at free layer is flipped by channel current for SOT-MTJ. Switching speed for SOT-MTJ is more than one order faster than STT-MTJ.

STT-MRAM で使われている 2 端子の STT-MTJ と比べて、SOT-MTJ は 3 端子のデバイスです。SOT-MTJ ではチャネルに電流を流すことで自由層のスピンを反転させます。SOT-MTJ のスイッチングスピードは STT-MRAM より一桁以上速いスイッチングスピードを示します。

- Strained silicon & SiGe stressors Silicon is said to be "strained" when its atoms are pulled farther apart or closer together than normal. Doing so alters the ease with which electrons flow through the silicon, enabling transistors built with it to operate faster and /or at lower voltage. The external stressors which impart strain are materials with slightly different atomic spacing than silicon. For example, a common way to compressively strain the channel region of a p-channel silicon field-effect transistor is to embed silicon-germanium (SiGe), which has larger atomic spacing than does Si, in its source and drain regions.
  - シリコンがひずみを受けている状態というのは、シリコン原子が互いに引っ張られて原子間距離が大きくなっている状態(ひっぱりひずみ、tensile)と逆にシリコン原子が互いに押されて原子間距離が小さくなっている状態(圧縮ひずみ、compressive)の2つの状態がある。トランジスタのチャネル部のシリコンがこのようなひずみを受けるとキャリアの移動度が変調されてトランジスタが低電圧動作時でもより高速になる場合がありえる。外部ストレッサーと呼ばれるものがあり、シリコン結晶と格子定数が少し異なる材料をシリコンにエピタキシャル成長させることでシリコン領域にひずみを印加することができる。例えば圧縮ひずみをpチャネルシリコンFETのチャネル領域に加えるために、シリコンよりも大きな格子定数を持つシリコンゲルマニウム合金をS/D 領域にエピタキシャル成長させることがよく行われている。
- **SRAM** A type of computer memory (<u>static random access memory</u>) that uses six or more transistors to store each bit of information. It can be written to and read from very quickly. **SRAM**(Static Random Access Memory) はコンピューターに用いられるメモリの一種で、普通6つもしくはそれ以上のトランジスタからなる回路で一つのセルが構成される。 読み書き速度は高速だが、電源を切るとデータは消去される。
- **SS** Subthreshold Swing. SS is defined as a reciprocal value of a logarithmic slope in MOSFET Id-Vg characteristics. A smaller SS is better in device switching. The unit is given as [mV/dec], and 60 is a theoretical minimum value in the conventional MOSFETs at room temperature. サブスレッショルドスイング。MOSFET における Id-Vg 特性の傾きの逆数で定義され、小さいほどスイッチング特性が良いことを示す。単位は[mV/dec]、理論的な最小値は室温で 60 となる。
- **STT-MRAM** Spin torque transfer magnetic random access memory is an emerging type of non-volatile memory that operates according to the "spin" state of electrons, not their electric charge. STT-MRAMs can be made extremely small.

  不揮発性メモリ素子の一種で磁気抵抗変化をデータ蓄積に用いた RAM。基本的に MRAM セルはドライバートランジスタと磁気トンネル接合(MTJ)から構成される。 MTJ の抵抗は MTJ 内部の磁性薄膜のスピン状態に依存して変化し、そのスピン状態 は外部磁場、もしくはスピン分極した電子によって形成される電流で制御される。 後者の場合、スピントランスファートルク(STT)がスイッチングの主因となる。 STT-MRAM は高速かつ低消費電力の次世代メモリとして期待されている。
- **Taxel** A tactile element in robotics etc. ロボティクスなどにおける触覚受容要素
- **TDC**, **or Time-to-Digital Converter** A device for recognizing events and providing a digital representation of the time they occurred.

  イベントを認識し、それが発生した時間に対応するディジタル値を与える素子。

- **Ternary content-addressable memory (TCAM)** Content-addressable memory is a specialized memory capable of searching a word in the entire contents. "Ternary" refers to capability of storing and querying "X" don't care, in addition to 0 and 1. 連想記憶は、記憶領域全体の中から特定のワードを検索する特殊メモリである。"三値"とは、0/1 に加えて、"X"(ドントケア)を保持、検索可能であることを意味する。
- Time-of-Flight (ToF) ranging system/method A system/method that measures a distance by measuring a period from a signal launch time to its detection by reflected by an object. In image sensor based systems, the signal is light pulses. Direct ToF is a scheme that measure a delay between transmitted and reflected pulses, and Indirect ToF is a scheme to measure phase shift or other signals between light pulses. In ToF CIS systems, since all pixels must be synchronously driven to the light sources, the global shutter function is indispensable. 信号が発信から受信までの時間を測定することによって、信号を反射する対象物までの距離を測定するシステムは方法。イメージセンサを用いた測距システムの場合、上記信号は光パルスである。光パルスを対象物に照射してセンサに戻ってくるまでの時間そのものを測定する手法を直接 ToF、位相差や短時間積分強度などに現れる信号差を測定する手法を間接 ToF と呼ぶ。また、ToF CIS システムにおいては、前画素を同時に信号と同期する必要があることから、グローバルシャッター機能が不可欠である。
- TMDC, TMDs Transition metal dichalcogenides as 2-dimensional crystals for new semiconductor channel devices. 新しい半導体チャネルとして適応可能な2次元結晶として、遷移金属ダイカルコゲナイドが検討されている。
- Transformer An architecture of the deep neural network. Transformer architecture was proposed for natural language processing in 2017, and it is widely known as a fast and accurate translation task. Compared to traditional architecture, such as the encoder-decoder model using CNN and RNN, Transformer uses the "Attention" model to combine encoder and decoder. Recently Transformer architecture has also been applied for others, such as vision tasks. Transformer とは、2017 年に発表された自然言語処理に関する論文の中で初めて登場した深層学習ネットワークアーキテクチャのこと。速いのに精度が高いという特徴で広く知られている。それまで主流だった CNN、RNN を用いたエンコーダーデコーダーモデルとは違い、エンコーダーとデコーダーを Attention というモデルで結んだ構造となっている。近年は画像認識タスクのような他の用途にも本アーキテクチャが適用されている。
- **Transistor** A tiny electrical switch that serves as the building block for integrated circuits. It has no moving parts and is made with a semiconductor material, usually silicon. Transistors can be ganged together by the billions on chips and programmed to receive, process and store information, and to output information and/or control signals. トランジスタは半導体集積回路を構成する小さな電気的なスイッチ。スイッチと言っても可動部は無く、半導体材料、大抵はシリコン製であって、FET の場合はゲート電極に印加する電圧によってチャネル領域中の反転層の状態を制御しドレイン電流をスイッチする。トランジスタは一つのチップ内に何百万もの数が詰め込まれており、情報の受領、処理、蓄積、また情報や制御信号の出力を行うようにプログラムされている。
- **TSV** Through silicon vias. TSVs provide a connection from the top to the bottom of a silicon die, allowing vertical interconnections for 3-D stacking of dies. シリコン貫通電極のこと。TSV はシリコン・ダイのトップからボトムまでを電気的に接続し、ダイの 3 次元積層のための垂直配線を可能にする。
- **UWB** Ultra-wideband radio is wireless communication that operates in the 3.1-10.6 GHz band using a minimum of 500MHz of bandwidth, typically with very low average radiated power density.

超広帯域無線(Ultra-wideband radio)は 3.1 – 10.6GHz 帯において最低 500MHz 以上の帯域を使用、かつ極低放射電力密度により動作する無線通信のこと。

- **WDM** Wavelength division multiplexing is a high-speed, large-capacity information communication technology which simultaneously carries multiple optical signals of different wavelengths on a single optical fiber cable.
  - 波長分割多重は、1 本の光ファイバーケーブルに異なる波長の複数の光信号を同時に伝送することで高速大容量の情報通信を実現する技術。
- **2T-MONOS** A memory consisting of a MONOS-structure memory element and a select transistor. (see MONOS.)
  - MONOS 構造のメモリ素子と選択トランジスタから成るメモリ。 (MONOS を参照)
- 2.5D, 3D Integration Both are packaging technique to integrate multiple chips in one package. In 3D integration, multiple chips are stacked in vertical direction and these chips are electrically connected by micro-bumps and TSV. This technique is actually used in DRAM stacking and CMOS image sensor/control logic chip stacking. The technical challenges are that chips in a stack are suffered from heating of a high performance chip, and TSV should be formed in each chip. In 2.5D integration, an interposer made of silicon or resin with interconnect structure is prepared. Chips are mounted on an interposer in a horizontal direction. By using this technique, heating issue is reduced and TSV does not need to be formed in each chip.

共に複数チップを 1 つのパッケージに搭載する技術。3D Integration では複数チップを縦方向に積層し、チップ間はマイクロバンプや、TSV を用いて電気的接続をとる。DRAM の積層や CMOS Image Sensor と制御用ロジックチップの積層において適用事例がある。課題は積層されるチップの中に、High Performance Computing 用のロジックチップなど消費電力が大きなチップがあると上下に積層されたチップも発熱の影響を受けることと、各チップ間で導通を取るためにチップに TSV を貫通させなければならないことである。一方 2.5D Integration ではシリコンや樹脂で出来たインターポーザーに配線構造を形成し、その上に横に並べる形で複数チップを搭載する。これにより熱の問題を抑制でき、各チップに TSV を形成する必要がなくなる。

• 3D Monolithic Integration – One of methods of fabricating 3D stacked devices. Instead of chip to chip or wafer to wafer bonding, stacked devices are fabricated with the sequential process integrations. For example, 3D stacked transistors can be fabricated as follows. After fabricating first layer transistors, inter layer dielectric, and contacts, a channel layer is formed on top of first layer transistors. And then second layer transistors, interlayer dielectric, and contacts are fabricated. Compared to chip to chip or wafer to wafer bonding scheme, the interlayer contact density can be higher. On the other hand, it is the technical challenge for monolithic integration scheme that the thermal budget of second layer transistor formation is applied to first layer transistors.

デバイスを3次元積層する方法の1種。デバイスが完成したチップ同士、もしくはウェハー同士を貼り合わせてデバイスを3次元積層する代わりに、連続したプロセスインテグレーションにより、3次元積層デバイスを形成する。例えば、シリコン基板上に第1層目トランジスタを形成し、層間絶縁膜およびコンタクトを形成する。その上にチャネル層を積層して、第2層目トランジスタ、層間絶縁膜およびコンタクトを形成する。このようにして3次元積層構造のトランジスタを形成することができる。チップ又はウェハー同士を貼り合わせる方法に対する利点は、積層トランジスタ間のコンタクト密度を上げられる事である。一方課題は、2層目以降のトランジスタを形成する際の熱処理が、下層に形成済のトランジスタにも影響を及ぼす事である。